## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-166630

(43)Date of publication of application: 27.06.1990

(51)Int.CI.

G11B 7/09 G11B 7/135

G11B 11/10

(21)Application number: 63-322498

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing:

20.12.1988

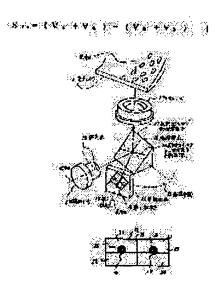
(72)Inventor: KIMURA YASUO

#### (54) FOCUSING ERROR DETECTOR

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a focusing error detector with superior stability for temperature by setting the travel of a light spot on an optical detector according to the fluctuation of oscillation wavelength in a light source in the same direction as that of two light spots and suppressing the amount of travel of the light spot within prescribed times the parting line width of the optical detector.

CONSTITUTION: A focusing error signal Sfe is given as equation I assuming the output of segments 31-34 of the optical detector 22 as V1-V4. Therefore, the focusing error signal is offset and goes to zero even when the positions of the light spots 25 and 26 are deviated upward or downward from a first parting line 23 in parallel optically with the knife edge of the optical detector, and no focusing error signal offset occurs. Thereby, the parting line of the optical detector 22 and the position of a convergent point on the parting line are decided so that the travel of the light spots 25 and 26 on the optical detector according to the fluctuation of the oscillation wavelength of the light source can be set in the same direction as that of the two light spots and also, the amount of travel of the light spots can be suppressed within 2.8 times the parting line width of the optical detector. In such a way, it is possible to obtain the focusing error detector having remarkably stable error detecting characteristic against the fluctuation of the wavelength of the light source.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

## ⑩日本閣特許庁(JP)

# 訂正有りの特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-166630

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

**69**公開 平成2年(1990)6月27日

G 11 B 7/09

7/135 11/10 B 2106-5D Z 8947-5D Z 7426-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全11頁)

会発明の名称 焦点誤差検出装置

②特 頭 昭63-322498

靖 夫

②出 顧 昭63(1988)12月20日

例外 明者木村

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

勿出 顋 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

四代理人 弁理士内原 晋

明相音

発明の名称

魚点誤差被出装置

## 特許請求の範囲

 入射光を回折光として前記光検出器の前記第2の 分割線上の点(第2の収束点)にそれぞれ収束さ せる作用を有し、前記光軸と前記反射型格子光学 素子分割直報との交点、前記第1.第2の収束点 及び前記光波の発光点が同一平面上にあるように 前起光涎、前配反射型格子光学素子、前配光検出 器を配置し、さらに、前配反射型格子光学案子の 反射面をスーソ平面、前記交点を原点、原点を通 りX-Y平面に垂直な軸をZ軸にとった直交座標 系を定めて、前記第1の収束点の密標を(×ci. у г., х г.) 、前記第2の収束点の座標を(х г., y t 2 、 Z t 2 ) 、前記光線の発光点の座標を( x ェ、 y ェ , z ェ ) 、前紀第1の収束点と前記第2 の収束点を結ぶ線分上の中点の底値を(×・・ソ 。. z。)、動作保障温度域に対応する前記光 瀬の発掘波長変動幅を入る~入』(入るく入』く 入1)、前記第1の分割線幅をWとし、

de1 = \ xe12+ ye12+ ze12

dr2 = V x122 + y122 + 212

 $d_f = \sqrt{x_f^2 + y_f^2 + z_f^2}$ 

$$d_{\bullet} = \sqrt{x_{\bullet}^2 + y_{\bullet}^2 + 2_{\bullet}^2}$$

$$lout_1(1) = \frac{x_e}{d_e} \cdot \frac{1}{\lambda_1} \left( \frac{x_e}{d_a} \cdot \frac{x_{f1}}{d_{f1}} \right) ; 1=1.2$$

$$lout_1(1) = \frac{y_a}{d_e} \cdot \frac{1}{\lambda_1} \left( \frac{y_e}{d_a} \cdot \frac{y_{f1}}{d_{f1}} \right)$$

$$n_{out1}(\lambda) = [1 - \{ lout1(\lambda) \}^2 - \{ n_{out1}(\lambda) \}^2 ]^{1/2}$$

$$x_{pi}(\lambda) = I_{outi}(\lambda) \cdot t_{i}(\lambda)$$

$$y_{+1}(1) = u_{-+1}(1) \cdot t_1(1)$$

$$z_{p,1}(\lambda) = n_{out,1}(\lambda) \cdot t_{1}(\lambda)$$

A= y.z. - y.z.

B= x421- x12

 $C = x_c y_a - x_a y_c$ 

$$Y_1(1) = \frac{x_{p1}(1) \cdot A + y_{p1}(1) \cdot B + x_{p1}(1) \cdot C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

としたとき、Yı(lo)とYz(lo)は同符号で、

 $|Y_1(\lambda_0)|$ ,  $|Y_2(\lambda_0)| \leq 2.8$ 

となる関係を満足し、かつ、 $Y_1(\lambda_2)$ と $Y_2(\lambda_2)$ は同

 $|Y_1(1_0)|$ .  $|Y_2(1_0)| \le 2.8$ %

成る関係を満足し、前記反射要格子光学素子分割 直線は、結像光学系の倍率をmr、 焦点誤差検出 のダイナミックレンジを±α e とし、

e = xrzrza - xzr2 - xeyr2

# # yezez = yeze2 - xe2ye

 $y = \{x_i^2(y_iy_i-x_ix_i) + y_i^2(x_ix_i-x_ix_i) + x_i^2$ 

+ze2(xexa-yeya) } /ze

 $i_{1n} = \{x_n(d_n + n) - x_n d_n\} / DB_1$ 

 $\mathbf{u}_{1n} = \{y_n(\mathbf{d}_n + \mathbf{u}) - y_n \mathbf{d}_n \} / DB_1$ 

 $DB_1 = (d_a^2(d_a + \pi)^2 - d_a(d_a + \pi)(x_a x_b + y_a y_b)$ 

+(x,2+y,2)d,2 ] 1/2 .

 $l_{***} = l_{**} - \{(x_*-x_*)/DB_*-(x_*-x_*)/DB_*\}$ 

 $m_{o+1} = m_{1-1} \{ (y_a - y_b) / DB_b - (y_f - y_b) / DB_b \}$ 

Bout = V 1 - | 2 out - 2 out

 $DB_2 = \sqrt{(x_e - x_h)^2 + (y_e - y_h)^2 + z_e^2}$ 

 $DB_2 = \sqrt{(x_f - x_h)^2 + (y_f - y_h)^2 + 2f^2}$ 

## 

x. = loui-totax

y. = monitaly.

Z. Boutt.

としたとき、

x,-xe:y,-ye:z,-ze=e:f:7

なる関係を略満足する反射型格子光学電子上の点 (xa、ya、 0)と、盛穣原点を結ぶ直線となることを特徴とする焦点談差検出装置。

#### 発明の詳細な説明

#### 〔産業上の利用分野〕

本売明は、コンパクトディスク、ビデオディスク、等からの記録信号の再生、光ディスク、光磁気ディスク等への情報信号の記録、再生、消去に用いられる光ヘッドの魚点獣差枚出装置に関する。

(従来の技術)

第2因は従来提案されてきた反射形ホログラム 光学素子を用いた光へッドの魚点製造検出用の光 学系を示す斜視図である。光源である半導体レーザ1を出射した光は反射形ホログラム光学素子2 で正反射されて収束レンズ3に導かれ、光配条集体である光ディスク4上に集光する。光ディスク 4からの反射光は収束レンズ3の作用により収束 波となって反射形ホログラム光学素子2に再入射

## 特閒平2-166630(8)

する。反射形ホログラム光学素子 2 には入射収束 波を半導体レーザ近傍に配置された光検出器 5 に 等く作用を持つ表面レリーフが形成されているた め、光ディスク 4 からの反射光を光検出器 5 で検 出することができ、魚点鉄差検出動作を実現して いる。

第4 図は光ディスク4 の旅点ずれが生じた場合 の光検出器上でのスポット形状を模式的に示した もので、第4団(b)が焦点が合った状態である。光ディスク4が収取レンズ3に近づく方向にずれた場合(第4団(a))、光スポットは、光快出器5の第1セグメント10と第4セグメント13に入計する。反対に、収取レンズ3から遠行かる方向にずれた場合(第4団(c))は、光けいる方の第2セグメント11と第3セグメント12にのみ入計する。従って、魚点談差信号5reは、各セグメントの出力をVa(z=1~4)としたとき

Sree(V1-V2)+(V4-V3)
で与えられる。この魚点製整核出装置では、おもに第1の分割線8の上下方向での光致度の差から魚点製整を検出するために、光枝出器と光スポットの第1の分割線8に沿う方向の相対的な位置ずれは、どちらかの光スポットが第2の分割線7を越えない。

(発明が解決しようとする課題) ホログラムのような格子光学素子を用いた場合

に最も大きな問題となるのは光潔である半導体レ ーザの発表波長変動である。発展波長が変動する とそれにより格子光学業子の包折角が変動する。 このため従来の技術では、第2回において、光枝 出器の第1の分割維8と半等体レーザ1の発光点 18と反射型ホログラム光学素子2の分割線21 が同一平面内にあるよう配置して、つまり、第2 図に示すA、A、が同一平面内になるよう配置し て、回折角変動の魚点摂差検出動作への影響を除 去しようとしていた。しかしながら、健来の技術 による解決法により焦点移動の影響を完全に除去 できるのは、ホログラム光学素子への入射光線と 反射光線及び固折光線がすべて両一平面内にある ときのみであり、この条件からはずれる場合には 収束点は光検出器5の第1の分割線8とある角度 を持った方向に移動し、結果として焦点試差倡号 強度の劣化や、焦点器差信号オフセットの発生等 の問題が生じていた。さらに、魚点ずれが生じた 場合の光複出器上でのスポット形状変化に関して は、第4因に示したように、光ディスク4が接近 する方の魚点では大力では、 大力では、 大力で、 大力で、 大力では、 大力で、 大力では、 大力で、 大力では、 大力では、 大力では、 大力では、 大力では、 大力では、 大力では、 大力では、 大力では、 大力で、 大力では、 大力で、 大力では、 大力では、 大力では、 大力では、 大力では、 大力で、 大力で、 大力で、 大力で 大力で

本発明は、上記問題点を解決した温度安定性に 優れた魚点製蓋被出袋置を供給することにある。 (課題を解決するための手段)

上記問題点を解決するために、本発明が提供する手段は、常温での発掘被長入1を有する光源と、光源を出射した光を光記舞媒体上に集光させる結像光学系と、第1の分割線と該第1の分割線と時直交する第2の分割線により少なくとも4個

## 特開平2-166630(4)

のセグメントに分けられた光枝出器と、前配光配 鉄媒体で反射し、前記結像光学系を経てきた反射 光を前記光検出器に導くためのは反射型格子光学 素子とを少なくとも有し、前記反射型格子光学業 子は、前記光源の出射光の光軸と交差する反射型 格子光学素子分割直線により第1の領域と第2の 領域に分けられ、前記反射型格子光学集子の第1 の領域への波長入」の入射光を回折光として前記 光検出器の前記第1の分割線上の点(第1の収束 点)に、前記反射型格子光学素子の第2の領域へ の波長入しの入射光を回折光として前記光検出器 の前記第2の分割線上の点(第2の収束点)にそ れぞれ収束させる作用を有し、前配光軸と前記反 射型格子光学素子分割直線との交点、前記第1. 第2の収束点及び前記光源の発光点が同一平面上 にあるように前紀光源、前記反射型格子光学素 子、前配光検出器を配置し、さらに、前記反射型 格子光学業子の反射面をX-Y平面、前記交点を 原点、原点を通りメーソ平面に垂直な軸を2軸に とった直交座振系を定めて、前記第1の収束点の 座標を  $\{x_{e1}, y_{e1}, z_{e1}\}$ 、前記第2の収束点の座標を  $\{x_{e2}, y_{e2}, z_{e2}\}$ 、前記第2の収束点の座標を  $\{x_{e}, y_{e}, z_{e2}\}$ 、前記第1の収束点と前記第2の収束点を結ぶ線分上の中点の座標を  $\{x_{e}, y_{e}, z_{e}\}$ 、動作保障温度域に対応する前記光源の発振波長変動概を  $\lambda_{o} \sim \lambda_{e}$   $\{\lambda_{o}, \{\lambda_{1}, \{\lambda_{2}\}\}, 前記第1の分割線編を w とし、 <math>d_{e1} = \sqrt{x_{e1}^{2} + y_{e1}^{2} + z_{e1}^{2}}$ 

$$d_{12} = \sqrt{x_{12}^2 + y_{12}^2 + z_{12}^2}$$

$$d_{\tau} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_2^2}$$

$$d_{*} = \sqrt{x_{*}^{2} + y_{*}^{2} + z_{*}^{2}}$$

$$I_{out1}(\lambda) = \frac{x_e}{d_e} \frac{\lambda}{\lambda_1} \left( \frac{x_e}{d_e} \frac{x_{e1}}{d_{ei}} \right) ; i=1.2$$

$$\mathbf{z}_{\text{det}}(\lambda) = \frac{\mathbf{y}_{\alpha}}{\mathbf{d}_{\alpha}} \frac{\lambda}{\lambda_{1}} \left( \frac{\mathbf{y}_{\alpha}}{\mathbf{d}_{\alpha}} \frac{\mathbf{y}_{f1}}{\mathbf{d}_{f1}} \right)$$

$$\mathbf{E}_{\text{out}}(\lambda) = [1 - \{1_{\text{out}}(\lambda)\}^2]$$

$$t_{i}(\lambda) = d_{f}^{2}/\{x_{f}\cdot t_{out}(\lambda)\} + y_{f}\cdot u_{out}(\lambda)$$

$$x_{pi}(\lambda) = i_{outi}(\lambda) \cdot t_{i}(\lambda)$$

$$Y_{1}(\lambda) = \frac{x_{p1}(\lambda) \cdot A + y_{p1}(\lambda) \cdot B + z_{p1}(\lambda) \cdot C}{\sqrt{A^{2} + B^{2} + C^{2}}}$$

としたとき、Y1(lo)とY2(lo)は同符号で、

 $|Y_1(\lambda_0)|$ ,  $|Y_2(\lambda_0)| \le 2.8W$ 

となる関係を満足し、かつ、Y<sub>1</sub>(l<sub>2</sub>)とY<sub>2</sub>(l<sub>2</sub>)は同符号で、

 $|Y_1(l_0)|, |Y_2(l_0)| \le 2.8N$ 

成る関係を満足し、前記反射型格子光学素子分割 直線は、結像光学系の倍率をmr、焦点級差検出 のダイナミックレンジを±α。とし、

 $C = x_1 y_2 - x_2 y_1$ 

 $e = x_1 z_1 z_2 - x_2 z_1^2 - x_2 y_1^2$ 

 $1 = y_1 z_1 z_4 - y_4 z_1^2 - x_1^2 y_4$ 

 $\gamma = (x_r^2(y_ry_a^2z_rz_a)^{\dagger}y_r^2(x_rx_a^2z_rz_a)^{\dagger}z_r^2$ 

+z,2(x,x,-y,y,) } /z,

$$I_{1m} = \{x_{\alpha}(d_{\alpha}+m)-x_{\alpha}d_{\alpha}\}/DB_{1}$$

$$\mathbf{m}_{in} = \{ y_a(d_a + \mathbf{m}) - y_h d_a \} / DB_i$$

$$DB_1 = (d_x^2(d_x + u)^2 - d_x(d_x + u)(x_x x_b + y_x y_b)$$

 $+(x_b^2+y_k^2)d_a^2$  ] 1/2

$$I_{out} = I_{in} - \{(x_i - x_h)/DB_2 - (x_i - x_h)/DB_3\}$$

Dort = V 1 - | 2 - 1 - 12 - 1

$$DB_{2} = \sqrt{(x_{x}-x_{h})^{2}+(y_{x}-y_{h})^{2}+z_{x}^{2}}$$

$$DB_3 = \sqrt{(x_f - x_h)^2 + (y_f - y_h)^2 + z_f^2}$$

f nous(xetya-xaye))

x, = lout-totxa

y. = most-totys

z, = s....t.

としたとき、

xp-xr:yp-yr:2p-Zr=e:f:7

なる関係を略消足する反射型格子光学素子上の点 (xa、ya、O)と、座側原点を結ぶ直線となることを特徴とする構成になっている。

## 特爾平2-166630(5)

(作用)

以下、本発明の作用を図面と数式を用いて詳しく説明する。以下、光ビームの光核出器上への到達点を光スポットと呼び、特に、半導体レーザの発展被長が設計上の波長と等しい場合、すなわち、反射型ポログラム光学素子の設計上の光スポット位置をそれぞれ第1収束点、第2収束点と呼ぶことにする。

$$S_{1} = (V_1 + V_4) - (V_2 + V_3)$$

向で、かつ、その移動量が光枚出器の分割線盤の 2.8倍以内であるように、光枚出器の分割線及 び、分割線上の収束点位置を決定すればよい。

以下、上述の条件を数式を用いて記述する。第7因は、計算上の反射型ホログラム光学素子27の位置、半導体レーザの発光点14、光検出器上の光ピームの収束点15を示すための因である。反射型ホログラム光学素子27はX-Y平面にあり、このX-Y平面に垂直な軸を2軸とした直交速振系を考え、半導体レーザの発光点14を(xm、ym、zm)、光検出器上の第1または第2収束点の位置15を(xm、ym、zm)とする。

ここで、

$$d_{1} = \sqrt{x_{1}^{2} + y_{1}^{2} + z_{1}^{2}} \qquad (1)$$

$$d_{\pi} = \sqrt{x_a^2 + y_a^2 + z_a^2} \qquad (2)$$

とする。ホログラム光学素子の記録される干渉額はこれら2点からの発散球面彼によるものであり、その位相伝達関数は次式で与えられる。

以下余白

で与えられるので、光スポット25,26の位置 が光検出器22ナイフエッジと光学的に平行な第 1の分割線23に対して上にずれた場合(第6図 (a))でも、下にずれた場合(第6因(c)) でも魚点製差信号は相殺されて男になり、魚点製 **並信号オフセットは生じない。ただし、分割線か** らのずれが大きくなりすぎると、焦点製差検出感 皮が低下し、彼み出し信号強度が低下する。ここ で、読み出し信号独皮と光スポット25.26の 第1及び第2収束点位置からの位置ずれとの関係 を実験的に求めたところ、分割報の概10 M m 、 光スポット径10μmの場合、読み出し信号強度 が第1及び第2収束点16、17に光スポット 25、26がある場合に比べて80%にまで低下 するのは、位置ずれ量が28μmの時であった。 つまり、位置ずれ量が分割線の幅2、8倍以内で あれば、信号強度量は実用上問題無いレベルを確 保することができる。したがって、光波の発表液 長変動にともなう光検出器上での光スポット25. 26の移動が、2つの光スポットに対して同一方

$$\Phi(x,y) = \frac{2\pi}{\lambda_1} (\sqrt{(x_f - x)^2 + (y_f - y)^2 + z_f^2} - \sqrt{(x_g - x)^2 + (y_g - y)^2 + z_g^2})$$

$$t_{in} = x_{i}/d_{i} \tag{4}$$

$$\mathbf{a}_{1n} = \mathbf{y}_{n}/\mathbf{d}_{n} \tag{5}$$

## 特開平2-166630(6)

$$s_{1a} = z_a/z_a \tag{6}$$

となる。1981年発行のアプライド オプティックス (Applied Optics) 誌、第20巻、第208ページより掲載のエイチ・ダブリュ・ホロウェイ(H.W.Holloway)らの文献によると、ホログラム光学素子の作用を受けた出射光線の方向余弦(lant、Mant、Boot) は次式で与えられる。

$$I_{out} = I_{1a} + \frac{I_2}{2z} - \frac{\partial \phi}{\partial x} \qquad (7)$$

$$n_{out} = n_{in} + \frac{\lambda_2}{2\pi} \frac{\partial \phi}{\partial x}$$
 (8)

$$u_{out} = \sqrt{1 - \frac{1^2}{aut} - \frac{\pi^2}{out}} \quad (9)$$

ここで、A2は、動作時のレーザの発掘被兵である。従って、方向余弦(Iia、Bia、Dia)で原点に入射した光線が反射型ホログラム光学素子の作用を受けて出射すると、その出射光線を表わす方程式

$$\frac{x}{I_{out}} = \frac{y}{I_{out}} = \frac{z}{I_{out}} \tag{10}$$

ここで、光検出器の受光面を、点(xr、yr、zr)

(入。 〈入』 〈入』 )とすると、 Y (1) の満足すべき条件はwを光枝出器の分割線幅とすると、

$$|Y_1(\lambda_0)| \leq 2.8 \% \tag{17}$$

$$|Y_1(\lambda_0)| \leq 2.8 \% \tag{18}$$

とかくことができる。ここで、本発明による魚点 誤差検出装置では光検出器上に2つの光スポット を形成し、4分割された光検出器の対角和の差成 分から魚点誤差検出を行なうために、2つの光ス ポットに対するY(1) の符号は常に同じとなるよ うにする。

を含み、原点と点(xr、yr、tr)を結ぶ直線と直交する平面に取ると、その方程式は、

 $x_{\ell}(x-x_{\ell})+y_{\ell}(y-y_{\ell})+z_{\ell}(z-z_{\ell})=0$  (11)

となる。従って、ホログラム光学素子の回折の作用を受けた光線の光枚出器上での位置、すなわち、光スポットの位置 (x,a、y,a、z,a)は(10)、(11)式より、

$$x_{2d} = l_{out} \cdot de^{2}/A(l_{2}) \qquad (12)$$

$$y_{+4} = z_{-u} \cdot d_r^2/A \tag{13}$$

$$2_{pd} = 0_{out} \cdot d_z^2 / \Lambda \tag{14}$$

となる。したがって、光枚出器の分割線の中心 と点 (x, a 、y, a 、z, a)との距離 Y (λ) は(11)~ (15)式を用いて、

Y(1):

(yrza-zrya)xod+(xazr-xrza)yod+(xrya-xayr)zod

√ {y:2,-2,y,2}2+(x:2,-x,2;)2+(x:y,-x,y;)3

(16)

となる。ここで、本魚点鉄差検出装置の動作保障 温度範囲に対応する発振波長変動幅を入。~入。

レーザの発光点の距離をm、戻り光の収束位置を $(x_a^-, y_a^-, z_a^-)$ 、ホログラム光学第子上の点を $(x_a, y_a, 0)$ とすると、

(xa'、ya'、za')と(xh、yh、C)を結ぶ直線の方向ベクトル(L,N,N)は

$$L = x_a(d_a + a) - x_b \cdot d_a \qquad (19)$$

$$M = y_m(d_m+m)-y_k\cdot d_m \qquad (20)$$

$$N = z_a(d_a + a) \qquad (21)$$

となるので、点(x<sub>k</sub>、y<sub>k</sub>、0)に入射する光線の方 向余弦(1'1<sub>k</sub>、 m'1<sub>k</sub>、 n'1<sub>k</sub>) は、

$$1'_{1m} = L/B' = {x_s(d_s+m)-x_h \cdot d_s}/B'$$
 (22)

$$n'_{1n} = M/B' = \{y_a(d_a+n)-y_a\cdot d_a\}/B'$$
 (23)

$$n'_{1n} = N/B' = \{z_{s}(d_{s}+n)\}/B'$$
 (24)

$$B' = \sqrt{L^2 + M^2 + N^2} \tag{25}$$

となる。ホログラム光学素子により回折の効果を受けた光線の方向余弦は(1'••·· n'••· n'••· n'••· ) 上述の場合と同様に、

$$1' = 1_{10} + \frac{1_2}{2\pi} \frac{36}{3x} \qquad (26)$$

## 特制平2-166630(7)

$$\mathbf{a'}_{out} = \mathbf{a}_{in} + \frac{1}{2s} \frac{\delta \delta}{\delta \mathbf{x}} \tag{27}$$

$$a'_{out} = \sqrt{1 - 1/2_{out} - a/2_{out}}$$
 (28)

となる。ここで A 2 = A 1 とおく。点 (x x 、y x 、0) をとおり、方向 介弦 (l'out、 B'out 、 B'out)を持 つ光線が光枚出器の受光面と交わる点を(x , 、y , 、 z , ) とすれば、(12)式を用いて

$$y_{p} = \mathbf{s}' \cdot \mathbf{s}_{1} \cdot \mathbf{t}_{2} + \mathbf{x}_{3} \tag{30}$$

$$z_{\bullet} = a'_{\bullet + 1} \cdot t_{\bullet}$$
 (31)

$$t_{\nu} = \{x_{h}(x_{r}y_{x}-y_{r}z_{x})+y_{h}(x_{r}z_{x}-x_{x}z_{r})\}/$$

(32)

(29)

となる。ここで、

$$x_p - x_f : y_p - y_f : z_p - z_f = g : \beta : f$$
 (33)

を満足させるようなホログラム光学素子上の点( x b'、y b'、0)が存在する。従って、この点( x b'、y b'、0)と原点を結ぶ直線を反射型ホログ ム光学素子の分割線とすればよい。ここで式(19)

取束点17(xr2、yr2、zr2)を結ぶ線分の中点(xr、yr、zr)、半導体レーザ1の発光点(xx、yx、zx)18、および反射型ホログラム光学業子27の中心(座標原点19)が同一平面(以下、基準平面20と呼ぶ)上にくるように配置している。ここで、

$$d_{a} = \sqrt{x_{a}^{2} + y_{a}^{2} + z_{a}^{2}}$$

とする。反射型ホログラム光学素子27のフォーカルパワを極力取り除いて、液長変動による縦方向の収差の発生を抑えるために、dei=dea=daとしている。

第8図は光枚出器22の各セグメントと、反射型ホログラム光学素子27の2つの領域の相互関係を示すための図である。図において、反射型ホログラム光学素子27は、半導体レーザ1から見た場合を、光枚出器22は受光面側からみた場合、すなわち反射型ホログラム光学素子27関から見た場合を示している。光枚出器22は第1の

~(33)からわかるように、点(x'b、y'a、0)はmの関数であるので、特定のmについてのみ式(33)を演足することになる。ホログラム光学素子の分割線を決定するためには、所辺の焦点概整検出のダイナミックレンジからm値を決定すればよい。結像光学系の倍率をmr、焦点概差検出のダイナミックレンジを±α。とすれば、m値はおよそ。

$$n = 2xn_rxe^2_4 \tag{34}$$

で与えられる。

#### (実施例)

以下、因面を参照しながら本発明の実施例について説明する。第1回は本発明の実施例を説明するための斜視図である。なお、説明では、これまで用いてきた唐標系(反射型ホログラム光学素子はX-Y平面にあり、中心が座標原点)を用いる。

本実施例では入射光線と正反射光線のなす角を 90度とし、実装上の観点から光検出器 22上の 第1収束点 16 (xei, yei, zei)、と第2の

分割線23と第2の分割線24により4分割されている。第1の分割線23は第1の収束点16と第2の収束点17を含んでいる。

第9因はオンフォーカスの場合の光スポット位 置の波長変動による軌跡を計算により求めたもの である。ここで、反射型ホログラム光学素子27 の中心(座標原点19)と半導体レーザ1の発光 点、および光検出器上の2つの収束点16、17 との距離を14.56m、光検出器上の2つの収 東点間の距離を260μm、2つの収束点を結ぶ 雄分の中点に対する平均回折角を22、48°、 のなす角を10°、光検出器の分割線観を10 μmとしている。またここで、半導体レーザの発 最波兵変動概を、0.78μmを基準波長とし τ、0.775μmから0.79μmとした。こ の変動幅は約60℃の温度変動に対応する。この 配置で、第1の分割線23に直交する方向(Y方 向)への絶対移動量が最も大きくなるのは入口の. 7.9μmの場合で、第1の収束点16に対する移

## 特蘭平2-166630(8)

動量は約6.2 $\mu$ m、第2の収束点17に対する 移動量は約2.7 $\mu$ mとなり、許容移動量(分割 整傷×2.8)より十分小さい低とすることがで きた。

反射型ホログラム光学素子27の領域分割線 28は上述の(33)式で与えられる条件をほぼ 満足するように設定した。本実施例では、倍率 5.5倍の収束レンズを用い、焦点限差検出のダ イナミックレンジを±7μmとして設計したので m 値は

m=2×7μm×5・5= = 423・5μm となる。この式から与えられるm値と第1の収束点 点16の位置、及び第2の収束点17の位置か ら、それぞれの位置に対して(33)式を満足を 式が求められる。通常の場合、第1の収束点 2の収束点間の距離は反射型ホログラム光学素子 とそれぞれの収束点間の距離に比べて十分・ とそれぞれの収束点間の距離に比べて十分・ い。したがって、求められた2つの直線はほと ど等しいものとなる。そこで、第1の収束点と 2の収束点の中点に対して(33)式を徴足する 直線を反射型ホログラム光学素子の分割線28と して用いた。この場合、分割線に対して常に非対 称な形状変化となるが、その量はごくわずかなも のであり、焦点製差検出動作にはなんら影響を与 まない。

第10図は魚点すれが生じたの光校もの光校もの光校を模式の光校を模式の形状を模式の内になって、しての光が大力を模式の内になって、している。光ディスク4が収取して、10図(など、10図(など、10図(など、10図(など、10図(など))、10図(など、10図(など))、10図(など)、10図(など)、10図(など)、10図(など)、10図(など)、10図(など)、10図(など)、10図(など)、10図(など)、10図(など)、10図(など)、10図(など)、10図(など)、10図(など)、10図(など)、10図(など)、10図(など)は、1

 $S_{f*} = (V_1 - V_3) + (V_4 - V_3)$ 

で与えられる。

## (発明の効果)

本発明によれば、光波の波長変動に対して非常に安定な誤差検出特性を有する焦点誤差検出装置を提供できる。また、本発明で用いる反射型格子光学素子は、半非体デバイスを作製する製造プロセスと類似の製造プロセスを用いることにより、安定に、大量にかつ安値に作成できるので、非常に低価格な焦点誤差検出装置を提供することが可能である。

#### 因選の簡単な説明

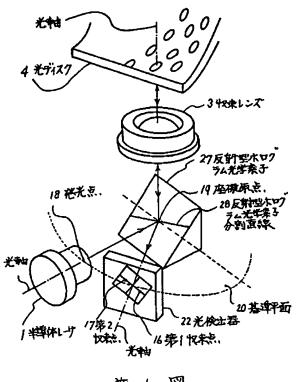
第1図は本発明の実施例を説明するための斜視 図、第2図は従来の接近の斜視図、第3図、第4 図、第5図は従来の技術を説明するための図、第 6 図は本発明の作用を説明するための図、第7 図、第8図、第9図、第10図は本発明の実施例 を説明するための図である。

1 … 半 準 体 レ ー ザ 、 2 … 反 射 型 ホ ロ グ ラ ム 、3 … 収 束 レ ン ズ 、 4 … 光 デ ィ ス ク 、 5 … 光 検 出

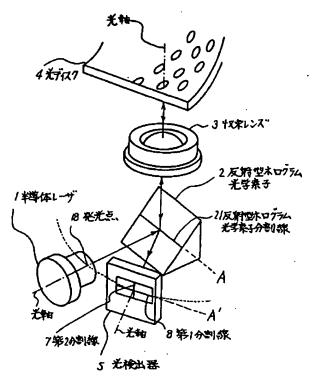
器、6…上部入射光、7…第2の分割線、8…第 1の分割線、9…下部入射光、10…第1セグメント、11…第2セグメント、12…第3セグメント、14・18…発光ント、14・18…発光ント、15…収束点、15…収束点、16…第1の収束点、17…
第2の収束点、19…座限原点、20…基準平間、21…反射型ホログラム光学素子分割線、24…第2の分割線、25・26…光スポット、27…反射型ホログラム光学素子、28…反射型、27…原射型、24、第2、25・28、原射型、31…第1セグメント、32…第

代理人 弁理士 内 原 智

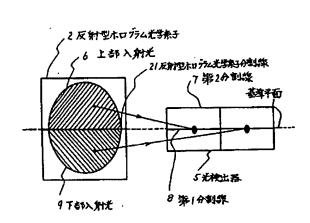
## 特開平2-166630(9)



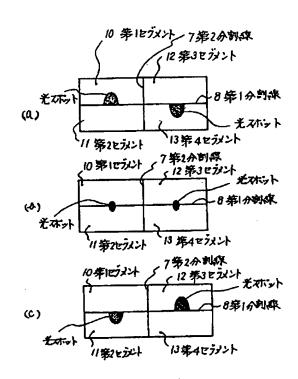
第 1 図



第 2 図

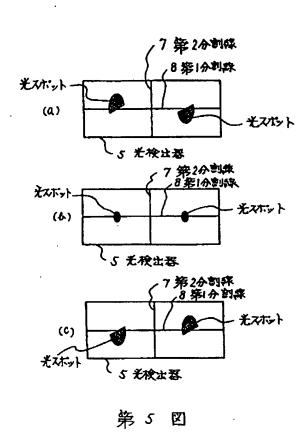


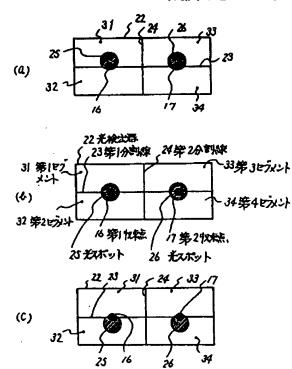
第 3 図



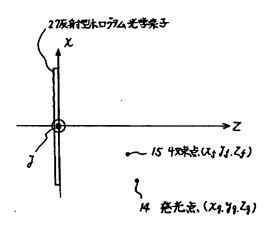
第 4 図

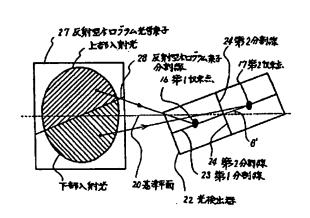
## 转隔平2-166630.(10)





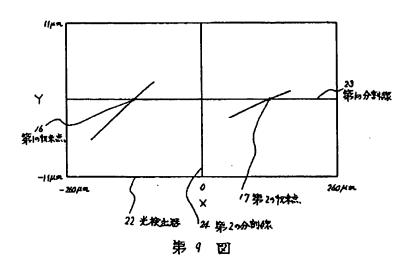
第 6 図

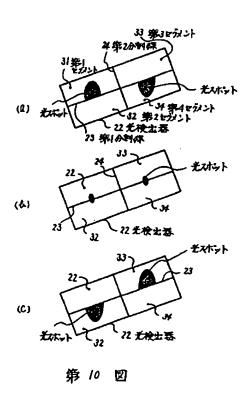




第8四

第 7 図





## 特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 63 年特許願第 311498 号 (特別平 1-166630 号,平成 2 年 6 月 11 日 発行 公開特許公報 2-1667 号掲載) につ いては特許法第17条の2の規定による補正があっ たので下記のとおり掲載する。 6 (4)

n t. C1.	識別記号	庁内整理番号
G118 7/09 7/135 11/10		B-2106-5D Z-8947-5D Z-7426-5D
		·

#### 手統補正書(銀)

-2.6.14 平成 年 月 日

## 特許庁長官職



1.事件の表示

昭和 63 年特許顧 322498 号

2. 発明の名称

焦点族差検出發置

3. 補正をする者

事件との関係 出層人

東京都港区芝五丁目7番1号

日本電気株式会社

代表者 異本 忠弘

4.代理人

〒108-01 東京都建区芝五丁目7番1号

日本電気株式会社内

(8581) 弁理士 内原

電話 東京63(454)1111 (太統 )

( SEA SPENDED ASS )



5.補正の対象

明細書の特許請求の範囲の機 明細書の発明の詳細な説明の標

- 6.補正の内容
- 1) 特許請求の範囲を別紙の通り補正する。
- 2) 明細書第12頁第17行に

[ +z<sub>['Dout i</sub>(\)]

とあるのを

 $\{+z_{l'}n_{out}(\lambda)\}$ 

と補正する。

3) 明細音第13頁第15行に

 $m=2\cdot m_{r}a_{s}i$ 

とあるのを

[m=2-m, a,]

と補正する。

4) 明期書第13頁第18行に

[r={x, (y,y,-2,z)+y, (x,x,-z,z)+z, )

とあるのも

 $[r = (x_1^{i}(y_1y_2 - x_1x_1) + y_1^{i}(x_1x_1 - x_1x_1)]$ 

と袖正する。

5) 明細書第14頁第12行に

 $[+n_{ext}(x_i+y_e-x_y_i)]$ 

とあるのを

 $[+n_{ext}(x_ty_x-x_xy_t)]$ 

と補正する。

6) 明超音第19頁第1行に

 $[n_{in}=Z/Z_{\nu}]$ 

とあるのを

 $[n_{in}=2/d_g]$ 

と補正する。

7) 明細音第19頁第9行に

 $\int m_{\text{out}} = m_{in} + \frac{\lambda_2}{2\pi} \frac{\partial \Phi}{\partial x}$ 

とあるのを

 $\left[ m_{\text{out}} = m_{\text{in}} + \frac{\lambda_2}{2\pi} + \frac{\partial \Phi}{\partial v} \right]$ 

と補正する。

8) 明細書第20頁第8行に

 $[x_{nd}=]_{out}\cdot d_t^2/A(\lambda_2)$ 

とあるのを

[xnd=londd/A]

と補正する。

## 9) 明細書第22頁最終行に

$$\left[ l_{\text{out}} = l_{\text{in}} + \frac{\lambda_2}{2\pi} \frac{\delta \phi}{\delta x} \right]$$

とあるのを

$$\left[ l_{out}' = l'_{in} + \frac{\lambda_2}{2\pi} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right]$$

と補正する。

## 10)明経音第23頁第1行に

$$\left( m_{out} = m_{in} + \frac{\lambda_2}{2\pi} - \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)$$

とあるのを

$$\lceil m_{\text{out}}' = m'_{\text{in}} + \frac{\lambda_2}{2m} - \frac{\partial \phi}{\partial y} \rfloor$$

と補正する。

#### 11) 明細書第23頁第11行に

$$[\{[,^{ent}(\lambda^{i}x^{n}-x^{i}\lambda^{n})+m^{ent}(x^{n}x^{i}-x^{i}x^{n})\}]$$

とあるのを

 $\left[ \left[ \left[ \left[ \left( \mathbf{y}_{i} \mathbf{z}_{g} - \mathbf{z}_{i} \mathbf{y}_{g} \right) + \mathbf{m} \right]_{out} \left( \mathbf{x}_{g} \mathbf{z}_{i} - \mathbf{x}_{i} \mathbf{z}_{g} \right) \right] \right]$ 

と補正する。

12) 明細書第23頁第12行に

 $[+D_{out}(x_iy_i-x_jy_i)]$ 

とあるのを

 $\{+\mathbf{n}_{\text{out}}(\mathbf{x}_{i}\mathbf{y}_{i}-\mathbf{x}_{i}\mathbf{y}_{i})\}$ 

と補正する。

## 13) 明朝書第23頁第13行の

「となる。」

#### の後に次の文を挿入する。

「いま、光検出器受光面上の基準となる直線(基準線)として、光検出器上の点(x<sub>p</sub>, y<sub>p</sub>, z<sub>p</sub>)と半導体レーザの発光点(x<sub>g</sub>, y<sub>g</sub>, z<sub>g</sub>)及び原点の3点を含む平面と光検出器受光面との交線を考える。上記3点を含む平面は、

 $x(y_{i}z_{i}-y_{i}z_{i})-y(x_{i}z_{i}-x_{i}z_{i})+x(x_{i}y_{i}-x_{i}y_{i})=0$ で表されるから、求める交線の方向ベクトル(a,

B, 7) は

となる。」

## 14) 明細音第24頁第9行に

 $\int m = 2 \times m_t \times \alpha_t^2$ 

とあるのを

 $[m=2\cdot m_r^2 \cdot \alpha_r]$ 

と補正する。

15) 明細書第12頁第12行に

[:1=1.2]

とあるのを

[j=1,2]

と補正する。

## 16) 明細書第13頁第11行に

 $\lceil |Y_1(\lambda_p)|, |Y_2(\lambda_p)| \le 2.8 \text{W}$ 

とあるのを

 $\lceil |Y_1(\lambda_2)|, |Y_2(\lambda_2)| \leq 2.8 \text{W} \rfloor$ 

と補正する。

## 17) 明細書第21頁第3行に

 $[1Y_1(\lambda_0)] \leq 2.8W$ 

とあるのを

[1Y(2,)1≤2.8W]

と補正する。

#### 18) 明細音第21頁第4行に

 $I Y_{\lambda}(\lambda_{\lambda}) \leq 2.8 W J$ 

とあるのを

 $\lceil |Y_1(\lambda_2)| \leq 2.8 \text{W} \rfloor$ 

と補正する。

#### 19) 明細書第23頁第8行に

 $[y_p = m'_{out} \cdot t_p + x_h]$ 

とあるのを

 $[y_p = m'_{out} \cdot t_p + y_h]$ 

と補正する。

代理人 弁理士 内原



#### 別紙

#### 特許請求の範囲

常温での発振波長ム」を有する光源と、光源を出 封した光を光配録媒体上に集光させる結像光学系 と、第1の分割線と数第1の分割線に略直行する第2 の分割線により少なくとも4個のセグメントに分け られた光検出器と、前記光記録媒体で反射し、前 配結像光学系を経てきた反射光を前配光検出器に 導くため反射型格子光学素子とを少なくとも有 し、前配反射型格子光学素子は、前配光谱の出射 光の光軸と交差する反射型格子光学素子分割直線 により第1の領域と第2の領域に分けられ、前記反 射型格子光学素子の第1の領域への波長みの入射光 を回折光として前記光検出器の前記第1の分割線上 の点(第1の収束点)に、前配反射型格子光学素子の 第2の領域への波長山の入射光を回折光として前記 光検出器の前配第2の分割線上の点(第2の収束点)に それぞれ収束させる作用を有し、前記光軸と前記 反射型格子光学素子分割直線との交点、前記第1、 第2の収束点及び前記光源の発光点が同一平面上に

あるように前記光源、前記反射型格子光学素子、 前紀光検出器を配置し、さらに、前紀反射型格子 光学素子の反射面をX-Y平面、前記交点を原点、原 点を通りX-Y平面に垂直な軸を2軸にとった直交座 標系を定めて、前配第1の収束点の座標を(xn, yn, z.)、前記第2の収束点の座標を(x<sub>2</sub>, y<sub>2</sub>, x<sub>2</sub>)、、前記 第1の収束点と前記第2の収束点を結ぶ線分上の中 点の座標を(エ, ソ, エ)、動作保障温度領域に対応する 前記光源の発扱波長変動幅もλ。~λ。(λ。<λ。<λ。)、前 記第1の分割級幅を立とし

$$\begin{split} d_{fi} = & \sqrt{x_{fi}^{2} + y_{fi}^{2} + z_{fi}^{2}} \\ d_{fi} = & \sqrt{x_{fi}^{2} + y_{fi}^{2} + z_{fi}^{2}} \\ d_{f} = & \sqrt{x_{fi}^{2} + y_{fi}^{2} + z_{fi}^{2}} \\ d_{g} = & \sqrt{x_{gi}^{2} + y_{gi}^{2} + z_{gi}^{2}} \\ d_{g} = & \sqrt{x_{gi}^{2} + y_{gi}^{2} + z_{gi}^{2}} \\ l_{outi}(\lambda) = & \frac{x_{gi}}{d_{gi}} - \frac{\lambda}{\lambda_{i}} (\frac{x_{gi}}{d_{gi}} - \frac{x_{fi}}{d_{fi}}); i = 1,2 \end{split}$$

$$m_{outi}(\lambda) = \frac{y_{gi}}{d_{gi}} - \frac{\lambda}{\lambda_{i}} (\frac{y_{gi}}{d_{gi}} - \frac{y_{fi}}{d_{fi}})$$

 $|Y_1(\lambda_0)|, |Y_2(\lambda_0)| \leq 2.8$ 

となる関係を満足し、かつ、Y,(2,)とY,(2,)は同符

 $(Y_1(\lambda_2), (Y_2(\lambda_2)) \leq 2.8$ 

成る関係を満足し、前記反射型格子光学素子分割 直線は、結像光学系の倍率を四、焦点誤差検出の ダイナミックレンジを土a」とし、

$$\begin{split} & m = 2 \cdot m_{f}^{2} 2 \cdot q_{d} \\ & x_{f} = (x_{1f} + x_{2f})/2 \\ & y_{f} = (y_{1f} + y_{2f})/2 \\ & z_{f} = (x_{1f} + x_{2f})/3 \\ & a \approx x_{1} \cdot z_{g} - x_{g} \cdot z_{f}^{2} - x_{g} \cdot y_{f}^{2} \\ & \beta = y_{f} \cdot z_{g} - y_{g} \cdot y_{f}^{2} - x_{f} \cdot y_{g}^{2} \\ & \gamma = \{x_{f}^{2}(y_{f}y_{g} - x_{f}z_{g}^{2}) + y_{f}^{2}(x_{f}x_{g} - x_{g}z_{g}^{2}) + x_{f}^{2}(x_{f}x_{g} - y_{f}y_{g}^{2})\}/x_{f}^{2} \\ & + z_{f}^{2}(x_{f}x_{g} - y_{f}y_{g}^{2})\}/x_{f}^{2} \\ & + z_{f}^{2}(x_{f}x_{g} - y_{f}y_{g}^{2})\}/x_{f}^{2} \\ & + z_{f}^{2}(x_{f}x_{g} - y_{f}y_{g}^{2})\}/x_{f}^{2} \\ & + z_{f}^{2}(x_{g} + m) - x_{h}d_{g}^{2}/DB_{1} \\ & + x_{h}^{2} + y_{h}^{2}d_{g}^{2}/DB_{1} \\ & DB_{1} = (d_{g}^{2}(d_{g} + m) - y_{h}d_{g}^{2}/DB_{1} \\ & + (x_{h}^{2} + y_{h}^{2})d_{g}^{2}/DB_{2} - (x_{f} - x_{h})/DB_{2}^{2} \\ & + (x_{h}^{2} + y_{h}^{2})d_{g}^{2}/DB_{2}^{2} - (y_{f} - y_{h}^{2})/DB_{2}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2}/DB_{2}^{2} - (y_{f} - y_{h}^{2})/DB_{2}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2}/DB_{2}^{2} - (x_{f} - x_{h}^{2})/DB_{2}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2}/DB_{2}^{2} - (y_{f} - y_{h}^{2})/DB_{2}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2}/DB_{2}^{2} - (y_{f} - y_{h}^{2})/DB_{2}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2}/DB_{2}^{2} - (y_{f} - y_{h}^{2})/DB_{2}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2}/DB_{2}^{2} - (y_{f} - y_{h}^{2})/DB_{2}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2}/DB_{2}^{2} - (y_{f} - y_{h}^{2})/DB_{2}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2}/DB_{2}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2}/DB_{2}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} \\ & + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} + x_{h}^{2} \\ & + x_{h}^{2} +$$

 $DB_{3} = \sqrt{(x_{1} - x_{3})^{2} + (y_{1} - y_{3})^{2} + z_{1}^{2}}$   $t_{p} = (x_{1}(z_{1}y_{2} - y_{1}z_{3}) + y_{1}(x_{1}z_{2} - x_{2}z_{3}))$   $\{l_{out}(y_{1}x_{3} - z_{1}y_{3}) + m_{out}(x_{3}x_{1} - x_{1}z_{3})$   $+ m_{out}(x_{1}y_{3} - x_{3}y_{1})\}$   $x_{p} = l_{out} \cdot t_{p} + x_{3}$   $y_{p} = m_{out} \cdot t_{p} + x_{3}$   $y_{p} = m_{out} \cdot t_{p} + x_{3}$   $t_{p} = t_{0} \cdot t_{p} + t_{3}$   $t_{p} = t_{p} \cdot t_{p} + t_{3}$ 

 $x_p - x_r : y_p - y_r : x_p - x_r = a < \beta : r$  なる関係を略識足する反射 整格子光学素子上の点  $(x_p, y_p, 0)$ と、座標原点を結ぶ直線となることを特徴とする焦点誤差検出装置。

代理人 弁理十 内原

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.